

# Matematika Statisztika

8-9. előadás

Arató Miklós

2022.10.24.

- **Hipotézis:** egy állítás, aminek igazságát vizsgálni szeretnénk. Egy hipotézist vagy elfogadunk, vagy elutasítunk/elvetünk.
- A paraméterteret diszjunkt részekre bontjuk:  $\Theta = \Theta_0 \cup^* \Theta_1$
- A hipotézisvizsgálati alapfeladat (absztraktul, a gyakorlatban konkretizálni szoktuk)  
 $H_0 : \vartheta \in \Theta_0 \quad \rightsquigarrow$  nullhipotézis  
 $H_1 : \vartheta \in \Theta_1$   $\rightsquigarrow$  ellenhipotézis vagy alternatív hipotézis
- A nullhipotézis esetén az elfogadás helyett helyesebb azt mondani, hogy nem tudjuk elvetni. Az okokról később.
- A  $H_0$  hipotézisnek azon állítást szokás választani,
  - ami sok éves tapasztalatnak felel meg
  - amit "remélünk", hogy teljesül
  - amit elutasítva, gyakran negatív következményekkel jár (büntetés, bírság, jobb modell keresésének kényszere stb.)

# Hipotézisvizsgálati alapfogalmak

Hogyan döntsünk? Vajon  $H_0$  igaz, vagy  $H_1$ ?  $\rightsquigarrow$  jó lenne valamilyen matematikai eljárás

- Statisztikai próba vagy röviden **próba**: az a módszer/eljárás, amely során a minta segítségével döntést hozunk a hipotézis(ek)ről.
- **Paraméteres próba**: Olyan próba, amely során a feladatban lévő ismeretlen eloszlás jellege ismert, és a nullhipotézis az eloszlás valamely paraméterére (vagy annak egy minket érdeklő függvényére) vonatkozik.
- Mintatér felbontása két diszjunkt részre:  $\mathcal{X} = \mathcal{X}_e \cup^* \mathcal{X}_k$
- $\mathcal{X}_k$ : **kritikus tartomány** – azon  $\mathbf{x}$  megfigyelések halmaza, amikre *elutasítjuk* a nullhipotézist
- $\mathcal{X}_e$ : **elfogadási tartomány** – azon  $\mathbf{x}$  megfigyelések halmaza, amikre *elfogadjuk* a nullhipotézist

Ez oké, de mi alapján rakjunk egy  $\mathbf{x}$  megfigyelt mintát  $\mathcal{X}_k$ -ba vagy  $\mathcal{X}_e$ -be?  $\rightsquigarrow$  2 fóliával később

- Döntési mátrix hipotézisvizsgálat esetén:

Döntés	$H_0$ -t	
	elfogadjuk ( $\mathcal{X}_e$ )	elutasítjuk ( $\mathcal{X}_k$ )
"Valóság"		
$H_0$ teljesül ( $\Theta_0$ )	helyes döntés	<b>elsőfajú hiba</b>
$H_0$ nem teljesül ( $\Theta_1$ )	<b>másodfajú hiba</b>	helyes döntés

- **Elsőfajú hiba** (type I. error): a nullhipotézist elvetettük, de nem szabadott volna, mert a  $H_0$ -beli állítás igaz  
Valószínűsége:  $\alpha(\vartheta) := P_{\vartheta}(\mathcal{X}_k)$ , ahol  $\vartheta \in \Theta_0$   
További szokásos jelölések:  $\alpha(\vartheta) = P_{\vartheta \in \Theta_0}(\mathcal{X}_k) = P_{H_0}(\mathcal{X}_k) = P_0(\mathcal{X}_k)$
- **Másodfajú hiba** (type II. error): a nullhipotézist elfogadtuk, de nem szabadott volna, mert a  $H_0$ -beli állítás hamis  
Valószínűsége:  $\beta(\vartheta) := P_{\vartheta}(\mathcal{X}_e)$ , ahol  $\vartheta \in \Theta_1$   
További szokásos jelölések:  $\beta(\vartheta) = P_{\vartheta \in \Theta_1}(\mathcal{X}_e) = P_{H_1}(\mathcal{X}_e) = P_1(\mathcal{X}_e)$
- **Erőfüggvény**:  $\psi(\vartheta) := P_{\vartheta}(\mathcal{X}_k)$ , ahol  $\vartheta \in \Theta_1$

- **Terjedelem:**  $\alpha := \sup_{\vartheta \in \Theta_0} \alpha(\vartheta)$

Hosszabban: a próba pontos terjedelmének is hívják

- A hipotézisvizsgálati feladat elején rögzíteni szokás a terjedelmet, tipikusan 5%-on (esetleg más szám 1% és 10% között). Ezáltal döntésünket
  - 5%-os elsőfajú hiba valószínűsége mellett, vagy másképp:
  - 95%-os megbízhatósággal fogjuk meghozni.

# Hipotézisvizsgálati alapfogalmak

- Legyen  $H_0 : \vartheta \in \Theta$ 
  - $H_0$  **egyszerű**, ha  $|\Theta_0| = 1$  (egyelemű)
  - $H_0$  **összetett**, ha  $|\Theta_0| > 1$  (legalább kételemű)
- **Kétoldali próba:**  $H_0 : \vartheta = \vartheta_0 \quad H_1 : \vartheta \neq \vartheta_0$
- **Egyoldali próba:**  $H_0 : \vartheta = \vartheta_0 \quad H_1 : \vartheta > \vartheta_0$  (vagy  $H_1 : \vartheta < \vartheta_0$ )
- **Próbastatisztika:** Olyan alkalmas statisztika, amely segítségével a kritikus tartományt meghatározzuk.
  - Ez jellemzően úgy szokott menni, hogy valós értékű  $T : \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$  próbastatisztikát választunk, majd az alábbi alakú kritikus tartományok közül keressük valamelyiket:
    - $\mathcal{X}_k = \{\mathbf{x} \in \mathcal{X} : T(\mathbf{x}) > c\}$  (egyoldali próbánál)
    - $\mathcal{X}_k = \{\mathbf{x} \in \mathcal{X} : T(\mathbf{x}) < c\}$  (egyoldali próbánál)
    - $\mathcal{X}_k = \{\mathbf{x} \in \mathcal{X} : |T(\mathbf{x})| > c\}$  (kétoldali próbánál)
  - $c$  neve: **kritikus érték**, ami jellemzően függ a próba terjedelmétől, ezért  $c_\alpha$ -val jelöljük. Ez általában arra utal, hogy  $c_\alpha$  a  $T(\mathbf{X})$  valószínűségi változó  $\alpha$ -kvantilise.
  - **A próba meghatározása:** előre rögzített  $\alpha$  terjedelemhez azt a  $c_\alpha$  értéket keressük, amire a próba terjedelme éppen  $\alpha$ :  
$$\sup_{\vartheta \in \Theta_0} P_\vartheta(T(\mathbf{X}) > c_\alpha) = \alpha.$$

# A hipotézisvizsgálat menete I.

- 1.) A terjedelem ( $\alpha$ ) lefixálása, ami jellemzően 1% és 10% közötti, tipikusan 5%  
Megbízhatóság =  $1 - \alpha$ , általában %-osan írjuk
- 2.) Nullhipotézis ( $H_0$ ) felírása – sokévi, megszokott, elvárt értékeknek megfelelő paramétertartomány
- 3.) Alternatív hipotézis ( $H_1$ ) felírása – a minta alapján bennünket érdeklő kérdésnek megfelelő paramétertartomány
- 4.) A probléma megoldására alkalmas próba vagy próbák kiválasztása – feltételek ellenőrzése
- 5.) Próbastatisztika kiszámítása
- 6.) Kritikus érték kiszámítása, kritikus tartomány ( $\mathcal{X}_k$ ) megállapítása
- 7.) Döntés:
  - $\mathbf{x} \in \mathcal{X}_k \rightsquigarrow$  **erős döntés**,  $H_1$ -et elfogadjuk,  $H_0$ -t elvetjük/elutasítjuk
  - $\mathbf{x} \in \mathcal{X}_e \rightsquigarrow$  **gyenge döntés**,  $H_1$ -et elutasítjuk,  $H_0$ -t nem tudjuk elutasítani

# A hipotézisvizsgálat menete II.

- 1.) A terjedelem ( $\alpha$ ) lefixálása
- 2.) Nullhipotézis ( $H_0$ ) felírása
- 3.) Alternatív hipotézis ( $H_1$ ) felírása
- 4.) A probléma megoldására alkalmas próba vagy próbák kiválasztása
- 5.) Számítógéppel dolgozva, az előző fólián lévő 5.)-6.)-7.) helyett dönthetünk az ún.  $p$ -érték alapján is:

$$p\text{-érték} < \alpha \Leftrightarrow \mathbf{x} \in \mathcal{X}_k \Leftrightarrow H_1\text{-et elfogadjuk}$$

**$p$ -érték:** az a terjedelem, amire a kritikus érték megegyezik a próbastatisztikával

Ha például  $p$ -érték = 0.06, akkor 5%-os elsőfajú hiba valószínűsége mellett nem tudjuk elvetni  $H_0$ -t, de 10%-os elsőfajú hiba valószínűsége esetén már elvetjük  $H_0$ -t.

Ha például  $p$ -érték = 0.16, akkor a hagyományos, értelmes – 90% és 99% közötti – megbízhatósági szinteken nem tudjuk elvetni  $H_0$ -t.



# Nevezetes paraméteres próbák – áttekintés

Próbák a normális eloszlás várható értékére vonatkozóan:

- Egymintás  $u$ -próba, egymintás  $t$ -próba
- Kétmintás próbák:

	a két minta független	a két minta nem független
$\sigma_1$ és $\sigma_2$ ismert	<u>kétmintás <math>u</math>-próba</u>	egymintás $u$ -próba a különbségekre
$\sigma_1$ és $\sigma_2$ ismeretlen	előzetes $F$ -próba	
	$\sigma_1 = \sigma_2$ <u>kétmintás <math>t</math>-próba</u>	$\sigma_1 \neq \sigma_2$ <u>Welch-próba</u>
		egymintás $t$ -próba a különbségekre

Próbák normális eloszlás szórásnégyzetére vonatkozóan:

- Egymintás próba:  $\chi^2$ -próba
- Kétmintás próba:  $F$ -próba

Összefüggő (páros) minták:  $X_i$  és  $Y_i$  ugyanahhoz, az  $i$ -edik személyhez, tárgyhoz, objektumhoz tartozó véletlen mennyiség,  $i = 1, 2, \dots$

## Egymintás $u$ -próba

$X_1, \dots, X_n \sim N(m, \sigma^2)$ , ahol  $\sigma$  ismert,  $m$  ismeretlen paraméter

Kétoldali:  $H_0 : m = m_0$

$H_1 : m \neq m_0$

Próbastatisztika:  $T(\mathbf{X}) = u := \sqrt{n} \frac{\bar{X} - m_0}{\sigma} \stackrel{H_0 \text{ esetén}}{\sim} N(0, 1)$

Kritikus tartomány:  $\mathcal{X}_k = \{\mathbf{x} : |u| > u_{\alpha/2}\}$

Egyoldali próbák esetén  $H_0$  és a próbastatisztika ugyanaz marad, csak  $H_1$ , és ezáltal a kritikus tartomány változik.

Egyoldaliak:

$H_1 : m > m_0$

$H_1 : m < m_0$

Kritikus tartomány:  $\mathcal{X}_k = \{\mathbf{x} : u > u_{\alpha}\}$

$\mathcal{X}_k = \{\mathbf{x} : u < -u_{\alpha}\}$

## Áttekintés

## Egymintás $t$ -próba

$X_1, \dots, X_n \sim N(m, \sigma^2)$ , ahol  $m$  és  $\sigma$  ismeretlen paraméterek

Kétoldali:  $H_0 : m = m_0$

$H_1 : m \neq m_0$

Próbastatisztika:  $T(\mathbf{X}) = t := \sqrt{n} \frac{\bar{X} - m_0}{S_n^*} \stackrel{H_0 \text{ esetén}}{\sim} t_{n-1}$

Kritikus tartomány:  $\mathcal{X}_k = \{\mathbf{x} : |t| > t_{n-1, \alpha/2}\}$

Egyoldali próbák esetén  $H_0$  és a próbastatisztika ugyanaz marad, csak  $H_1$ , és ezáltal a kritikus tartomány változik.

Egyoldaliak:

$H_1 : m > m_0$

$H_1 : m < m_0$

Kritikus tartomány:  $\mathcal{X}_k = \{\mathbf{x} : t > t_{n-1, \alpha}\}$        $\mathcal{X}_k = \{\mathbf{x} : t < -t_{n-1, \alpha}\}$

## Áttekintés

## Kétmintás $u$ -próba

$$X_1, \dots, X_n \sim N(m_1, \sigma_1^2)$$

$$Y_1, \dots, Y_m \sim N(m_2, \sigma_2^2) \text{ független minták}$$

ahol  $m_1, m_2$  ismeretlen paraméterek,  $\sigma_1, \sigma_2$  ismert

$$\text{Kétoldali: } H_0 : m_1 = m_2$$

$$H_1 : m_1 \neq m_2$$

$$\text{Próbastatisztika: } T(\mathbf{X}, \mathbf{Y}) = u := \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}}} \stackrel{H_0 \text{ esetén}}{\sim} N(0, 1)$$

$$\text{Kritikus tartomány: } \mathcal{X}_k = \{(\mathbf{x}, \mathbf{y}) : |u| > u_{\alpha/2}\}$$

Egyoldali próbák esetén  $H_0$  és a próbastatisztika ugyanaz marad, csak  $H_1$ , és ezáltal a kritikus tartomány változik.

$$\text{Egyoldaliak: } H_1 : m_1 > m_2 \qquad H_1 : m_1 < m_2$$

$$\text{Kritikus tartomány: } \mathcal{X}_k = \{(\mathbf{x}, \mathbf{y}) : u > u_\alpha\} \quad \mathcal{X}_k = \{(\mathbf{x}, \mathbf{y}) : u < -u_\alpha\}$$

## [Áttekintés](#)

## Kétmintás $t$ -próba

$$X_1, \dots, X_n \sim N(m_1, \sigma_1^2)$$

$$Y_1, \dots, Y_m \sim N(m_2, \sigma_2^2) \text{ független minták}$$

ahol  $m_1, m_2, \sigma_1 = \sigma_2$  ismeretlen paraméterek

$$\text{Kétoldali: } H_0 : m_1 = m_2$$

$$\underline{H_1 : m_1 \neq m_2}$$

$$\text{Próbastatisztika: } T(\mathbf{X}, \mathbf{Y}) = t := \sqrt{\frac{nm}{n+m}} \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{(n-1)(S_1^*)^2 + (m-1)(S_2^*)^2}{n+m-2}}} \stackrel{H_0 \text{ esetén}}{\sim} t_{n+m-2}$$

$$\text{Kritikus tartomány: } \mathcal{X}_k = \{(\mathbf{x}, \mathbf{y}) : |t| > t_{n+m-2, \alpha/2}\}$$

Egyoldali próbák esetén  $H_0$  és a próbastatisztika ugyanaz marad, csak  $H_1$ , és ezáltal a kritikus tartomány változik.

$$\text{Egyoldaliak: } H_1 : m_1 > m_2 \qquad H_1 : m_1 < m_2$$

$$\text{Krit. tart.: } \mathcal{X}_k = \{(\mathbf{x}, \mathbf{y}) : t > t_{n+m-2, \alpha}\} \quad \mathcal{X}_k = \{(\mathbf{x}, \mathbf{y}) : t < -t_{n+m-2, \alpha}\}$$

## [Áttekintés](#)

# Nevezetes paraméteres próbák

## Welch-próba

$X_1, \dots, X_n \sim N(m_1, \sigma_1^2)$  és  $Y_1, \dots, Y_m \sim N(m_2, \sigma_2^2)$  független minták ahol  $m_1, m_2, \sigma_1 \neq \sigma_2$  ismeretlen paraméterek

Kétoldali:  $H_0 : m_1 = m_2$

$$\underline{H_1 : m_1 \neq m_2}$$

Próbastatisztika:  $T(\mathbf{X}, \mathbf{Y}) = t' := \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{(s_1^*)^2}{n} + \frac{(s_2^*)^2}{m}}}$   $H_0$  esetén  $\sim t_f$ , ahol

$$\frac{1}{f} = \frac{c^2}{n-1} + \frac{(1-c)^2}{m-1}, \quad c = \frac{\frac{(s_1^*)^2}{n}}{\frac{(s_1^*)^2}{n} + \frac{(s_2^*)^2}{m}}, \text{ ha } s_1^* > s_2^* \text{ (így csináljuk)}$$

Kritikus tartomány:  $\mathcal{X}_k = \{(\mathbf{x}, \mathbf{y}) : |t| > t_{f, \alpha/2}\}$

Egyoldali próbák esetén  $H_0$  és a próbastatisztika ugyanaz marad, csak  $H_1$ , és ezáltal a kritikus tartomány változik.

Egyoldaliak:  $H_1 : m_1 > m_2$   $H_1 : m_1 < m_2$

Krit. tartomány:  $\mathcal{X}_k = \{(\mathbf{x}, \mathbf{y}) : t > t_{f, \alpha}\}$   $\mathcal{X}_k = \{(\mathbf{x}, \mathbf{y}) : t < -t_{f, \alpha}\}$

## [Áttekintés](#)

# Nevezetes paraméteres próbák

$\chi^2$ -próba (normális eloszlás szórására)

$X_1, \dots, X_n \sim N(m, \sigma^2)$ , ahol  $m$  és  $\sigma$  ismeretlen paraméterek

Kétoldali:  $H_0 : \sigma = \sigma_0$

$H_1 : \sigma \neq \sigma_0$

Próbastatisztika:  $T(\mathbf{X}) = h := \frac{(n-1)(S_n^*)^2}{\sigma_0^2} \stackrel{H_0 \text{ esetén}}{\sim} \chi_{n-1}^2$

Kritikus tartomány:  $\mathcal{X}_k = \left\{ \mathbf{x} : h < \chi_{n-1, \alpha/2}^2 \text{ vagy } h > \chi_{n-1, 1-\alpha/2}^2 \right\}$

Egyoldali próbák esetén  $H_0$  és a próbastatisztika ugyanaz marad, csak  $H_1$ , és ezáltal a kritikus tartomány változik.

Egyoldaliak:

$H_1 : \sigma > \sigma_0$

$H_1 : \sigma < \sigma_0$

Kritikus tartomány:  $\mathcal{X}_k = \{ \mathbf{x} : h > \chi_{n-1, 1-\alpha}^2 \}$   $\mathcal{X}_k = \{ \mathbf{x} : h < \chi_{n-1, \alpha}^2 \}$

[Áttekintés](#)

# Nevezetes paraméteres próbák

## F-próba

$$X_1, \dots, X_n \sim N(m_1, \sigma_1^2)$$

$$Y_1, \dots, Y_m \sim N(m_2, \sigma_2^2) \text{ független minták}$$

ahol  $m_1, m_2, \sigma_1, \sigma_2$  ismeretlen paraméterek

$$\text{Kétoldali: } H_0 : \sigma_1 = \sigma_2$$

$$H_1 : \sigma_1 \neq \sigma_2$$

$$\text{Próbastatisztika: } T(\mathbf{X}, \mathbf{Y}) = F = \frac{(S_1^*)^2}{(S_2^*)^2} \stackrel{H_0 \text{ esetén}}{\sim} F_{n-1, m-1}$$

Kritikus tartomány:

$$\mathcal{X}_k = \{(\mathbf{x}, \mathbf{y}) : F < F_{n-1, m-1, \alpha/2} \text{ vagy } F > F_{n-1, m-1, 1-\alpha/2}\}$$

Egyoldali próbák esetén  $H_0$  és a próbastatisztika ugyanaz marad, csak  $H_1$ , és ezáltal a kritikus tartomány változik.

$$\text{Egyoldaliak: } H_1 : \sigma_1 > \sigma_2 \qquad H_1 : \sigma_1 < \sigma_2$$

$$\text{Krit. tart.: } \{(\mathbf{x}, \mathbf{y}) : F > F_{n-1, m-1, 1-\alpha}\} \quad \{(\mathbf{x}, \mathbf{y}) : F < F_{n-1, m-1, \alpha}\}$$

## [Áttekintés](#)



# A próbafüggvény

**Próbafüggvény:**  $\varphi: \mathcal{X} \rightarrow [0; 1] \rightsquigarrow$  ennyi valószínűséggel vetem el a minta alapján a nullhipotézist

- $\varphi(\mathbf{x}) := I(\mathbf{x} \in \mathcal{X}_k) = \begin{cases} 1 & \text{ha } \mathbf{x} \in \mathcal{X}_k \\ 0 & \text{ha } \mathbf{x} \in \mathcal{X}_e \end{cases}$
- a próbafüggvény is egy statisztika
- a próbafüggvény egyértelműen meghatározza a próbát, ezért gyakran a próbát magával a  $\varphi$  függvénnyel azonosítják

- tipikusan  $\varphi(\mathbf{x}) = \begin{cases} 1 & \text{ha } T(\mathbf{x}) \geq c_\alpha \\ 0 & \text{ha } T(\mathbf{x}) < c_\alpha \end{cases}$  alakú,

ahol  $T$  egy alkalmas statisztika,

$c_\alpha$  pedig a kritikus érték, amit úgy határozunk meg, hogy

$P_{\vartheta \in \Theta_0}(\mathcal{X}_k) = E_{\vartheta \in \Theta_0}(\varphi(\mathbf{X})) = P_{\vartheta \in \Theta_0}(T(\mathbf{X}) \geq c_\alpha) = \alpha$  teljesüljön

- diszkrét eloszlású minták esetén rendszerint nem lehet úgy meghatározni  $c_\alpha$ -t, hogy a terjedelem pontosan  $\alpha$  legyen, ezért a próbafüggvény fogalmának általánosítására, úgynevezett **véletlenítésre** (randomizálásra) van szükség ilyen esetek miatt.

**Véletlenített próbafüggvény:**  $\varphi: \mathcal{X} \rightarrow [0; 1]$

- $\varphi(\mathbf{x}) := I(\mathbf{x} \in \mathcal{X}_k) = \begin{cases} 1 & \text{ha } \mathbf{x} \in \mathcal{X}_k \\ p & \text{ha } \mathbf{x} \in \mathcal{X}_r, \text{ ahol} \\ 0 & \text{ha } \mathbf{x} \in \mathcal{X}_e \end{cases}$

$\mathcal{X}_r$  neve: véletlenítési vagy "randomizálási" tartomány;  $p \in [0; 1]$

- Tipikusan  $\varphi(\mathbf{x}) = \begin{cases} 1 & \text{ha } T(\mathbf{x}) > c_\alpha \\ p_\alpha & \text{ha } T(\mathbf{x}) = c_\alpha \text{ alakú,} \\ 0 & \text{ha } T(\mathbf{x}) < c_\alpha \end{cases}$

ahol  $T$  egy alkalmas statisztika,

$c_\alpha$  a kritikus érték és  $p_\alpha \in [0; 1]$ , amiket úgy határozunk meg, hogy

$E_{\vartheta \in \Theta_0}(\varphi(\mathbf{X})) = P_{\vartheta \in \Theta_0}(T(\mathbf{X}) > c_\alpha) + p_\alpha \cdot P_{\vartheta \in \Theta_0}(T(\mathbf{X}) = c_\alpha) = \alpha$   
teljesüljön

Az ilyen próbafüggvénnyel végrehajtott próbát **véletlenített próbának** hívjuk.

- **Torzítatlan próba (legfeljebb  $\alpha$  terjedelemmel):**

$$P_{\vartheta}(\mathbf{X} \in \mathcal{X}_k) \leq \alpha \quad \forall \vartheta \in \Theta_0\text{-ra és}$$

$$P_{\vartheta}(\mathbf{X} \in \mathcal{X}_k) \geq \alpha \quad \forall \vartheta \in \Theta_1\text{-re}$$

Megfontolás a definíció mögött: ha nem teljesül  $H_0$ , akkor a minta alapján az elvetés valószínűsége legalább annyi legyen, mintha igaz lenne  $H_0$ .

- **Konzisztens próba ( $\alpha$  terjedelemmel):** olyan próba, aminek  $\alpha$  a terjedelme és a mintaméret növelésével az erőfüggvény 1-hez konvergál. Formálisan felírva:

$$P_{\vartheta \in \Theta_0}(\mathbf{X} \in \mathcal{X}_k) = \alpha \quad \text{és}$$

$$\psi_n(\vartheta) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1 \quad \forall \vartheta \in \Theta_1\text{-re, ahol}$$

$\psi_n$  az  $n$  elemű mintához tartozó erőfüggvény

Megj.: ha az erőfüggvény 1-hez konvergál, akkor ebből következik, hogy a másodfajú hiba valószínűsége 0-hoz tart.

- Legyenek  $\varphi_1$  és  $\varphi_2$  torzítatlan próbák. A  $\varphi_1$  **próba erősebb**  $\varphi_2$  **próbánál**, ha  $\varphi_1$  próba erőfüggvénye  $\forall \vartheta \in \Theta_1$  esetén nagyobb vagy egyenlő, mint  $\varphi_2$  próba erőfüggvénye  
Megj.: nem biztos, hogy két próba közül az egyik erősebb a másiknál
- **Egyenletesen legerősebb próba**: az adott hipotézisvizsgálati feladat esetén minden más torzítatlan próbánál erősebb  
Megj.: nem biztos, hogy létezik egyenletesen legerősebb próba az adott feladatra
- Mikor létezik egyenletesen legerősebb próba? Ha létezik, akkor hogyan találjuk meg?

# Legerősebb próba keresése

Ha mind  $H_0$ , mind  $H_1$  egyszerű, akkor adott  $\alpha$  terjedelemhez lehet legerősebb próbát találni, ezt pedig úgy hívják, hogy

**valószínűség-hányados próba.**

A hipotézisek folytonos esetre (diszkrétre a sűrűségfüggvény helyett a konkrét eloszlást kell írni):

$$H_0 : f = f_0$$

$$H_1 : f = f_1$$

A próba kritikus tartománya:  $\mathcal{X}_k = \left\{ \mathbf{x} : \frac{\overbrace{f_1(\mathbf{x})}^{T(\mathbf{x})}}{f_0(\mathbf{x})} > c_\alpha \right\}$

Tehát azokat az  $\mathbf{x}$ -eket, amikre a  $T(\mathbf{x}) = \frac{f_1(\mathbf{x})}{f_0(\mathbf{x})}$  statisztika nagy, bepakoljuk a kritikus tartományba egészen addig, míg az adott  $\alpha$  terjedelmet el nem érjük. Diszkrét esetben ehhez általában véletlenítésre van szükség, azaz bizonyos  $\mathbf{x}$ -ek esetén nem 1 vagy 0, hanem egy, e két szám közé eső (jelöljük  $p_\alpha$ -val) valószínűséggel vetjük el a nullhipotézist.

A valószínűség-hányados próba elméleti háttérét a *Neyman-Pearson* (alap)lemma biztosítja.

- Szabályos-e egy érme/kocka?
- Normális eloszlást követ-e a magyar nők testmagassága?
- Lehet-e exponenciális eloszlású az az idő, amit a Blaha Lujza téri megállóban a következő villamosra várakozással töltünk?
- Állíthatjuk-e, hogy a nők és a férfiak vérnyomása ugyanolyan eloszlást követ?
- Független-e a diákok matematika és irodalom érdemjegye? Aki jó matekból, általában jó magyarból is?
- Független-e egymástól az emberek szemszíne és hajszíne? Igaz-e, hogy a szőke hajúak főleg kék szeműek?

Legyen  $A_1, \dots, A_r$  teljes eseményrendszer.

Végezzünk  $n$  darab független megfigyelést, jelölje az  $i$ -edik esemény bekövetkezési gyakoriságát  $N_i$  ( $i = 1, \dots, r$ ). A megfigyelések egyes eredményei segítségével definiálható az  $X_j$  valószínűségi változó, ami vegyen fel olyan értéket, amelyik számú esemény a teljes eseményrendszerből bekövetkezett. Ezáltal formálisan

$$N_i = \sum_{j=1}^n I(X_j = i) \text{ és } \sum_{i=1}^r N_i = n$$

$H_0: P(A_i) = p_i, i = 1, \dots, r \quad \rightsquigarrow$  tfh.  $p_i > 0 \forall i, p_1 + \dots + p_r = 1$

$H_1$ : a nullhipotézis tagadása

Próbastatisztika:  $T_n(\mathbf{X}) := \sum_{i=1}^r \frac{(N_i - np_i)^2}{np_i} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{H_0 \text{ esetén}} \chi_{r-1}^2$  eloszlásban

Kritikus tartomány:  $\mathcal{X}_k = \{\mathbf{x} : T_n(\mathbf{X}) > \chi_{r-1; 1-\alpha}^2\}$

# A $\chi^2$ -próba

## Alkalmazásai:

- illeszkedésvizsgálat: egy minta adott eloszlást követ-e
- homogenitásvizsgálat: két minta eloszlása megegyezik-e
- függetlenségvizsgálat: két szempont, ismérv, tulajdonság független-e egymástól

## Megjegyzések:

- a  $\chi^2$ -próba **aszimptotikus** próba, ami azt jelenti, hogy "nagy" mintaelemszámra lehet végrehajtani. "Kicsi" minták esetén a kritikus érték nem használható, azt szimulálni kell a konkrét minta alapján.
- Mikor elég "nagy" már egy minta – hüvelykujjszabály: ha legalább 100 elemű. Egyébként eloszlásfüggő, legalább mekkora  $n$ -re van szükség, hogy kritikus értékek a  $\chi^2$ -eloszlás kvantiliseit lehessen használni.
- Végrehajtásának további feltétele, hogy minden osztályban "elegendő" mennyiségű gyakoriság legyen.
- A próbastatisztikában lévő összeg tagjai  $\frac{(O-E)^2}{E}$  alakúak, ahol  $E$ : elméleti gyakoriságok,  $O$ : tapasztalati gyakoriságok



$H_0$ : a minta egy adott eloszlásból származik

$H_1$ : a minta nem ilyen eloszlású

Végrehajtása:

- grafikusan módszerek ("szemmel" jónak tűnik-e az illeszkedés):
  - Q-Q plot
  - P-P plot
  - hisztogram/magfüggvényes sűrűségfüggvény-bebecslés, valamint az illesztett sűrűségfüggvény egy ábrában
- statisztikai próbák:
  - diszkrét eloszlás esetén  $\chi^2$ -próba
  - folytonos eloszlás esetén több statisztikai próba közül lehet választani
    - diszkretizálás (mesterséges osztályok létrehozása) révén  $\chi^2$ -próba
    - Kolmogorov-Szmirnov próba
    - Cramér-von Mises próba
    - Anderson-Darling próba
    - Shapiro-Wilk próba: kizárólag normalitásvizsgálatra, amire ez a legjobb

# Illeszkedésvizsgálat grafikusan

## Q-Q plot (kvantilis-kvantilis ábra)

- Az illesztett eloszlás kvantiliseit vetjük össze a tapasztalati kvantilisekkel, azaz a következő pontokat ábrázoljuk:

$$\left( F^{-1} \left( \frac{k}{n+1} \right), x_k^* \right) \quad k = 1, \dots, n$$

ahol

- $F$ : az illesztett eloszlás eloszlásfüggvénye
- $x_k^*$  a  $k$ . rendezett mintaelem
- Be szokták húzni a 45 fokos egyenest és minél jobban rásimulnak a pontok az egyenesre, annál jobbnak tekinthető az illeszkedés.
- Felnagyítja az eloszlás szélein az eltéréseket, ezért szinte mindig előnyben részesítik a P-P plot-tal szemben.

qqplot1.pdf

qqplot2.pdf

## P-P plot (percentilis-percentilis ábra)

- Az illesztett eloszlás egyes valószínűségeit vetjük össze a tapasztalati valószínűségekkel, azaz a következő pontokat ábrázoljuk:

$$\left( \frac{k}{n+1}, F(x_k^*) \right) \quad k = 1, \dots, n \quad \text{ahol}$$

- $F$ : az illesztett eloszlás eloszlásfüggvénye
- $x_k^*$  a  $k$ . rendezett mintaelem
- Be szokták húzni a 45 fokos egyenest és minél jobban rásimulnak a pontok az egyenesre, annál jobbnak tekinthető az illeszkedés.
- Felnagyítja az eloszlás közepén az eltéréseket

**A Q-Q plot és P-P plot nem helyettesíti a formális tesztelést, inkább kiegészíti azt!**

# Illeszkedésvizsgálat $\chi^2$ -próbával

Osztályok	1	2	...	r	Összesen
Valószínűségek	$p_1$	$p_2$	...	$p_r$	1
Gyakoriságok	$N_1$	$N_2$	...	$N_r$	n

$H_0$  : a valószínűségek:  $\mathbf{p}=(p_1, \dots, p_r)$

$H_1$  : nem ezek a valószínűségek

Próbastatisztika:  $T_n(\mathbf{X}) = \sum_{i=1}^r \frac{(N_i - np_i)^2}{np_i} \xrightarrow{H_0 \text{ esetén}} \chi_{r-1}^2$  elo.-ban, ha  $n \rightarrow \infty$

Kritikus tartomány:  $\mathcal{X}_k = \{\mathbf{x} : T_n(\mathbf{x}) > \chi_{r-1, 1-\alpha}^2\}$

*Becsléses illeszkedésvizsgálat*: csak annyit "sejtünk", hogy a minta valamilyen eloszlású, viszont a paramétereiről nincs sejtésünk.

Ilyenkor amennyiben ML-módszerrel becsüljük meg az s darab

ismeretlen paramétert, akkor a próbastatisztika:  $T_n(\mathbf{X}) \xrightarrow{H_0 \text{ esetén}} \chi_{r-1-s}^2$  eloszlásban, ha  $n \rightarrow \infty$ .

A  $\chi^2$ -próba végrehajtásának feltételei (hüvelykujjszabály):  $N_i \geq 4$  és  $np_i \geq 4$  minden  $i$ -re. Ha ezek nem teljesülnek, akkor osztályokat kell összevonni.

# Illeszkedésvizsgálat Kolmogorov-Szmirnov próbával

$H_0 : F_{X_1}(x) = F(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$  ahol  $F$  egy adott eloszlás elofv.-e

$H_1$ : a nullhipotézis tagadása

Próbastatisztika:  $D_n(\mathbf{X}) = \sup_{x \in \mathbb{R}} |F_n(x) - F(x)|$

A próbastatisztika  $\sqrt{n}$ -szeresének eloszlása  $H_0$  esetén az ún. Kolmogorov-eloszláshoz tart ( $n \rightarrow \infty$ ). Jelöljük  $K_\alpha$ -val a Kolmogorov-eloszlás  $\alpha$ -kvantilisét.

Kritikus tartomány:  $\mathcal{X}_k = \{\mathbf{x} : \sqrt{n}D_n(\mathbf{x}) > K_{1-\alpha}\}$

Megjegyzések:

- $D_n$  kiszámításához elég csak a mintapontokban tekinteni az eltérést.
- Nem lehet használni a határeloszlást, ha paramétereket kell becsülnünk! Ilyen esetben a kritikus értéket szimulációval kaphatjuk meg.
- A Kolmogorov-eloszlás eloszlásfüggvénye:  $1 - 2 \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} e^{-2k^2 x^2}$

Adott két független minta, mindkettő egy közös szempont szerint  $r$  osztály egyikébe sorolva.

	Osztályok	1	2	...	$r$	Összesen
1. minta	Valószínűségek	$p_1$	$p_2$	...	$p_r$	1
	Gyakoriságok	$N_1$	$N_2$	...	$N_r$	$n$
2. minta	Valószínűségek	$q_1$	$q_2$	...	$q_r$	1
	Gyakoriságok	$M_1$	$M_2$	...	$M_r$	$m$

$H_0$ : a két minta azonos eloszlású, azaz  $(p_1, \dots, p_r) = (q_1, \dots, q_r)$

$H_1$ : a nullhipotézis tagadása

Próbastatisztika:  $T_{n,m}(\mathbf{X}, \mathbf{Y}) = nm \sum_{i=1}^r \frac{\left(\frac{N_i}{n} - \frac{M_i}{m}\right)^2}{N_i + M_i}$   $H_0$  esetén  $\xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \chi_{r-1}^2$  eloszlásban

Kritikus tartomány:  $\mathcal{X}_k = \{(\mathbf{X}, \mathbf{Y}) : T_{n,m}(\mathbf{X}, \mathbf{Y}) > \chi_{r-1, 1-\alpha}^2\}$

# Függelenségszűgálát

Feladat: van egy minta, két ismerv szerint csoportosítva. Azt kell eldönteni, hogy a két szempont független-e egymástól.

$p_{i,j} = P(\text{egy megfigyelés az } (i, j) \text{ osztályba kerül})$

$N_{i,j}$  = ennyi megfigyelés kerül az  $(i, j)$  osztályba

		2. szempont					Összesen
		1	...	j	...	s	
1. szempont	1	$N_{11}$	...	$N_{1j}$	...	$N_{1s}$	$N_{1\bullet}$
	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$
	i	$N_{i1}$	...	$N_{ij}$	...	$N_{is}$	$N_{i\bullet}$
	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$
	r	$N_{r1}$	...	$N_{rj}$	...	$N_{rs}$	$N_{r\bullet}$
Összesen		$N_{\bullet 1}$	...	$N_{\bullet j}$	...	$N_{\bullet s}$	$n$

ahol  $N_{i\bullet} = \sum_{j=1}^s N_{ij}$  és  $N_{\bullet j} = \sum_{i=1}^r N_{ij}$

# Függetlenségvizsgálat

Itt formálisan a mintánk két dimenziós: a megfigyelések az  $(X_1, Y_1)^T, \dots, (X_n, Y_n)^T$  párok, ahol az  $X$ -ek  $r$ , az  $Y$ -ok pedig  $s$  különböző értéket vehetnek fel nemnulla valószínűséggel:

$p_{i,j} = P(X_1 = x_i, Y_1 = y_j)$ , ahol  $i = 1, \dots, r$  és  $j = 1, \dots, s$ .

Továbbá  $N_{i,j} = \sum_{k=1}^r \sum_{l=1}^s I(X_k = x_i, Y_l = y_j)$ .

$H_0$  : az ismérvek függetlenek, azaz  $p_{i,j} = p_{i\bullet} \cdot p_{\bullet j} \quad \forall i, j$ -re

$H_1$  : az ismérvek nem függetlenek

Próbast.:  $T_n(\mathbf{X}, \mathbf{Y}) = n \left( \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s \frac{N_{i,j}^2}{N_{i\bullet} N_{\bullet j}} - 1 \right) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{H_0 \text{ esetén}} \chi_{(r-1)(s-1)}^2$  elo.-ban

Kritikus tartomány:  $\mathcal{X}_k = \{(\mathbf{X}, \mathbf{Y}) : T_n(\mathbf{X}, \mathbf{Y}) > \chi_{(r-1)(s-1), 1-\alpha}^2\}$

Ha  $r = s = 2$ , akkor a próbastatisztika  $T_n = n \cdot \frac{(N_{11}N_{22} - N_{12}N_{21})^2}{N_{1\bullet}N_{2\bullet}N_{\bullet 1}N_{\bullet 2}}$ -re egyszerűsödik, az aszimptotikus eloszlás pedig 1 szabadságfokú  $\chi^2$ .